```
ANSWER 44 OF 62 CAPLUS COPYRIGHT 2005 ACS on STN
AN
     1989:103924 CAPLUS
DN
     110:103924
ED
     Entered STN: 17 Mar 1989
ΤI
     Nickel-copper-boron alloy-electroplated lead frame and its manufacture
IN
     Soeda, Masumitsu; Ishikawa, Shin
PA
     Kobe Steel, Ltd., Japan
SO
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 6 pp.
     CODEN: JKXXAF
DТ
     Patent
LA
     Japanese
IC
     ICM H01L023-50
     ICS C25D003-56; C25D007-12
CC
     72-8 (Electrochemistry)
     Section cross-reference(s): 56, 76
FAN.CNT 1
                   , KIND
     PATENT NO.
                               DATE
                                          APPLICATION NO.
                                                                DATE
     -----
                        ----
                               -----
                                           -----
     JP 63239848
                         A2
                               19881005
                                          JP 1987-25992
                                                                 19870206
PRAI JP 1987-25992
                               19870206
CLASS
 PATENT NO.
               CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
 -----
                _____
 JP 63239848 ICM H01L023-50
                    .C25D003-56; C25D007-12
               ICS
     The lead frame, for bonding to a semiconductor element by heat, has a
     surface electroplated with a 0.3-10-µm Ni-Co-B alloy layer. The lead
     frame is manufactured by electroplating using an aqueous solution containing
Co2 + 1 - 100,
     Ni2+ 1-100, and Me3N.BH3 0.5-10 g/L. A Co 5-B 2.9 weight%-Ni balance alloy
     layer was formed on a Cu lead frame by using an electroplating bath containing
     NiSO4, CoSO4, H3BO3, and Me3N.BH3 and showed excellent bonding ability to
     a metal.
ST
     nickel alloy electroplating lead frame; elec lead frame electroplating
     nickel; coating nickel cobalt boron alloy
IT
     Electric contacts
        (lead frame, electroplated with nickel-
        cobalt-boron alloy)
IT
     7440-50-8, Copper, uses and miscellaneous
     RL: USES (Uses)
        (elec. lead frame, electroplated with nickel alloy)
IT
                  119264-18-5 119264-19-6 119280-69-2
     119264-17-4
                                                           119325-13-2
     RL: PRP (Properties)
        (electroplating of, on copper elec. lead frame, with improved bonding
       ability to metal)
L1
    ANSWER 55 OF 62 CAPLUS COPYRIGHT 2005 ACS on STN
AN
    1977:147689 CAPLUS
DN
     86:147689
ED
    Entered STN: 12 May 1984
TI
    Electroplating of cobalt-nickel-
    boron alloys and some of their properties
AU
    Sadakov, G. A.; Kukuz, F. I.; Ezikyan, A. Ya.; Ageev, V. D.
    Novocherk. Politekh. Inst., Novocherkassk, USSR
CS
    Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Khimiya i Khimicheskaya
SO
    Tekhnologiya (1977), 20(1), 146
    CODEN: IVUKAR; ISSN: 0579-2991
DT
    Journal
LA
    Russian
CC
    72-6 (Electrochemistry)
    The effect of bath composition and other conditions on the current efficiency,
AB
    alloy composition, internal strength, and hardness of the electroplate were
```

determined Mirror-bright Co-Ni-B alloys were plated with high physicomech.

L1

 First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 2

File: JPAB

Oct 5, 1988

PUB-NO: JP363239848A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63239848 A

TITLE: LEAD FRAME AND MANUFACTURE THEREOF

PUBN-DATE: October 5, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SOEDA, MASUMITSU ISHIKAWA, SHIN

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KOBE STEEL LTD

APPL-NO: JP62025992

APPL-DATE: February 6, 1987

INT-CL (IPC): H01L 23/50; C25D 3/56; C25D 7/12

# ABSTRACT:

PURPOSE: To provide stable solder bondability having less surface oxidation and less surface ageing change by plating Ni-Co-B alloy which contains a specific proportion of Co.

CONSTITUTION: A lead frame is to be thermally bonded to a semiconductor element or the like, and formed by forming an Ni-Co-B alloy plating layer containing 50 wt.8 or less of Co  $0.3\sim10$  µm thick on the surface. The frame is electrolytically plated with aqueous solution which contains  $1\sim100$  g/l of nickel ion concentration,  $1\sim10$  g/l of cobalt ion concentration and  $0.5\sim10$  g/l of trimethylamine borane. In case of the manufacture, a plating bath of specific composition is used to apply an electrolytic method for the Ni-Co-B alloy plating for manufacture. Accordingly, its plating precipitation speed can be remarkably improved, the plating bath can be increased in its life, is durable for continuous use, and the configuration of the material to be plated may use not only a cut plate shape but a linear shape in a continuous process.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO& Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

**End of Result Set** 

Cenerate Collection Print

L1: Entry 2 of 2

File: DWPI

Oct 5, 1988

DERWENT-ACC-NO: 1988-326183

DERWENT-WEEK: 198846

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Lead frame with improved solder joint properties etc. - has nickel-cobalt-

boron alloy electrolytic plating layer on surface to be heat-bonded

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

KOBE STEEL LTD

KOBM

PRIORITY-DATA: 1987JP-0025992 (February 6, 1987)

Search Selected Search ALL Clear

PATENT-FAMILY:

· PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 63239848 A

October 5, 1988

006

-

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 63239848A

February 6, 1987

1987JP-0025992

INT-CL (IPC): C25D 3/56; C25D 7/12; H01L 23/50

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63239848A

BASIC-ABSTRACT:

Lead frame to be bonded with the semiconductor element by heating, has Ni-Co-B alloy electrolytic plating layer including not more than 50 wt.% of Co, and having thickness of 0.3-10 microns on the surface. Electrolytic plating is caried out on the surface of the lead frame with aq. soln. including 1-100 g/ of nickel ion density, 1-100g/ of cobalt ion density and 0.5-10 g/ of trimethylamine borane.

The nickel ion is pref. nickel sulphate, nickel chloride, etc. and the cobalt ion is pref. cobalt sulphate, cobalt acetate, etc.

USE/ADVANTAGE - The lead frame has improved solder joint property, stability and reliability, and can be obtd. by forming the Ni-Co-B alloy plating layer onto the lead frame surface. The plating deposition speed can be remarkably improved, and the life of the plating bath and the durability of the plating bath to repeated use can be improved.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-239848

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)10月5日

H 01 L 23/50 C 25 D 3/56 7/12 D-7735-5F 6686-4K

7325-4K

·4K 審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

図発明の名称

リードフレーム及びその製造方法

②特 願 昭62-25992

20出 願 昭62(1987)2月6日

仰発 明 者 副 田

益 光

山口県下関市大字宇部1375-6

⑫発 明 者

石 川

伸

山口県下関市長府安養寺1丁目13番18号

①出 願 人 株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

邳代 理 人 弁理士 中村 尚

明知中

1. 発明の名称

リードフレーム及びその製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 半導体素子と加熱接合されるためのリードフレームであって、Coを50vt%以下で含有するNi-Co-B系合金電解めっき層を0.3~10μmの厚さで表面に形成してなることを特徴とするリードフレーム。
- (2) 半導体素子等と加熱接合されるためのリードフレームの表面に、ニッケルイオン濃度 1~100g/Q、コバルトイオン濃度 1~100g/Q及びトリメチルアミンボラン0.5~10g/Qを含む水溶液を用いて電解めっきを施すことを特徴とするリードフレームの製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

# (産業上の利用分野)

本 発明は、トランジスター等の半導体装置のリードフレームに係り、より詳細には、上記半導体を組立てる際の半導体素子との接合性を改善した

リードフレーム及びその製造方法に関するもので ある。

# (従来の技術及び解決しようとする問題点)

一般にトランジスター用半導体装置は、半導体 素子とリードフレームを半田によって加熱接合し、 半導体素子の電極部とリードフレームとの間を A&又はAuワイヤーで接線した後、これらの配 線部を樹脂でモールドし、最後にアウターリード に半田付けして製造されている。

この半導体素子とリードフレームの半田接合においては、まずリードフレームをO. 濃度の管理された雰囲気中でブロック上に載せて250~400℃に加熱し、次いで半導体素子と接合させるべき部分に半田ボールを置いて接合させるの路半田上に半導体素子を置いて接合させるのが用いられる。この方法で用いるリードフレムのめっきとしては、従来よりNiーP、NiーB等のNi合金めっきが用いられているが、半田接合性の安定性が乏しく、半田接合性の安定化が望まれている。

すなわち、半田接合性に影響を及ぼす契囚としいますが考えては、めっき表面の酸化状態、消浄度等が考面の酸化状態、消浄度等が表面の酸化状態、消浄度等が表面の酸化状態をおいる。 良好な半田接合性を得るためいいっきを皮皮の形式・Pめっきでは、の窓和力の強い、Bのまま維持して半田付けした場合には半田接合性を有の酸化物、大型ではあった。 という問題がある。

本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたものであって、 表面の酸化が少なく、 表面経時変化が少ない安定した半田接合性を有するリードフレーム及びその製造方法を提供することを目的とするものである。

# (問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明者は、従来の Ni-P. Ni-B合金めっき等についてめっき浴

するという事態に陥っていた。この理由について は概ね以下のように考えられる。

これを改善しようとすれば、還元力の強い還元 剤を使用しなければならないが、還元作用の強い ものを使用するとめっき浴を侵食するといった弊 客を生じ易く、めっき浴の寿命及び連続作用に悪 影響を与えるという弊害が予測される。

そのため、現状では、前述のジメチルアミンボ

組成、めっき条件等を調査分析した結果、これらの合金めっきでは、めっき表面の経時変化を生じやすく、安定した半田接合性を得ることが難しいとの結論に達し、Ni-B合金めっき皮膜をベースにした三元合金めっきの可能性について鋭意検討を行った。その結果、Coを50vt%以下含有するNi-Co-B合金をめっきすることが効果的であることが判明した。

ところが、このNi-Co-B合金めっきは、従来より磁性用途などに多く用いられているが、そのための方法としては、(a) 低濃度のニッケルイオン及びコバルトイオンを含む水溶液に、還元利及び硼素供与体の両機能を発揮し得る薬剤としてジメチルアミン又は水素化硼素ナトリウムを加え、(b) 該ジメチルアミンボラン又は水素化硼素ナトリウムの還元剤及び硼素供与作用を有効に作用させるというのが一般的である。

しかし、このような従来法では、必要且つ十分 なめっき層厚を確保するのに極めて侵時間を要し てしまい、このため、めっき作業の生産性が低下

ラン等を使用せざるを得ず、折出速度の遅い点については、これを甘受しているのである。また、 従来の方法では、めっき速度が遅いことから、線 条体の連続めっき処理には適用できず、用途が制 限されるという問題もあった。

ところで、上述の如き折出速度の遅延化を回避する手段としては電解法を挙げることができる。 そこで、本発明者はこの電解法の適用に沿目し、 従来法で用いるめっき被に電解法を付加すること を試みたところ、以下の如き結果を得た。

すなわち、元来的記ジメチルアミンボラン(又は水素化硼素ナトリウム)は、めっき被中に共存する金属イオンや不純物等によって分解されるという傾向を有しているが、この傾向が電気化学の作用の付加によって更に顕著となり、しかもしる数面上にNi-Co-B合金めっき圏が形成分解が上記ジメチルアミンボラン解の分解が上記ジメチルアシボランが割った。

したがって、本発明者は、ジメチルアミンボラ

ン等を含む従来のめっきに危解法を適用すること を断念し、新たな観点から検討を進めた。すなわ ち、ジメチルアミンポランが電場印加時に特に不 **安定であることに鑑みて、電解法の実現化に際し** ては安定性の高い化合物をB供与体とする必要が あることから、様々な化合物についてその可能性 を検討した結果、従来より、ジメチルアミンポラ ンに比較して還元作用が劣る上に化合物としての 安定性が高いという特性を有するためにNi-Co - B 合金めっき法での使用が全く順勝されていな かったトリメチルアミンボランに着目するに至っ た。そして、この化合物を含むめっき液につきそ の実用可能性を更に詳細に検討したところ、電解 法の適用に耐え得て長寿命化及び連続使用に資す ることができるめっき被を開発し、ここにNi-Co-B合金めっき法と電解法の結合を可能にし、 併わせて該電解法により安定した半田接合性を備 えたリードフレームを開発したのである。

すなわち、本発明に係るリードフレームは、半 導体系子等と加熱接合されるためのリードフレー

2~4%の範囲にする。したがって、残部はNi 及び不可避的不純物からなるものである。

上記 Ni-Co-B系合金めっき層の厚みについては、 0.3 μ m が耐酸化を維持するために必要な均一皮膜形成限界であるので、 0.3 μ m 以上とする。 しかし、 1 0 μ m を超える厚みにしても経済的でなくなるので、 0.3 ~ 1 0 μ m の範囲とする。 0.5 ~ 3.0 μ m が 好ましい。

次に電解めっき条件についてその数値限定理由 を示す。

ニッケルイオンは、例えば、硫酸ニッケル、塩化ニッケル、スルファミン酸ニッケル、酢酸ニッケル、硫酸ニッケル、硫酸ニッケルで、硫酸ニッケルで、硫酸ニッケルアンモニウム等々の溶解性ニッケル化合物をニッケルイオン供給源として供給される。ニッケルイオン濃度の下限を1g/2と規定したのは、この濃度未満ではNi-Co-B合金めっき層としての要求特性を十分に満足しないからであり、5g/2以上にすればより好ましいめっき層を形成することができる。しかし、100g/2を超え

ムであって、Coを 5 O vt % 以下で含有する Ni-Co-B 系合金めっき 層を O.3 ~ 1 O μα の 厚さで 表面に 形成してなることを 特徴とするものである。

またリードフレームの製造方法は、ニッケルイオン濃度1~100g/ Q、コバルトイオン濃度1~100g/ Q及びトリメチルアミンボラン0.5~10g/ Qを含む水溶液を用いて電解めったを施すことを特徴とするものである。

以下に本発明を詳細に説明する。

まず、リードフレーム表面に形成する合金めっ き層の数値限定理由を示す。

Ni-Co-B系合金めっき 圏は、Co含有量が 0~50%まで増加するにつれて半田接合性及び 安定性が向上するが、50%を超えると接合性が 低下するので、Co含有量を50%以下に規制す る必要があり、10~35%が好ましい。なお、 上記合金系に含まれるB量は、半田接合性及び安 定性の面からは特に制限されないが、上記Co含 有量範囲のものとで、概ね6%以下、望ましくは

る漁皮の場合でもNi-Co-B合金めっき間として有効な特性を有するものの、添加量に見合う効果が得られず、経済性を考慮して100g/2を上限値とした。

コバルトイオンは、例えば、硫酸コバルト、 酸コバルト、酢酸コバルト等々より供給される。 コバルトイオン濃度は、上記ニッケルイオン濃度 の限定理由と同様の理由から1~100g/2の 鉱団とする。

トリメチルアミンボラン適度は、 0.5~10g/2の範囲とする。下限値を 0.5g/2 としたのは、 0.5g/2 未満では合金めっき中に明瞭に B が含有されないためである。また上限値を 10g/2 以上でも Ni-Co-B 合金めっきの特性を満足するものの、トリメチルアミンボランの該水溶液に対する溶解度が 13g/2 であることから、不溶のトリメチルアミンボランの一部が水溶液中に溶解せずに存在することがあって不経済であることを考慮したためである。

なお、本発明に係るNi-Co-B合金めっき方法を実施するに当たっては、次のような理由により、緩衝剤及び錯化剤を併用することが推奨される。

「投稿剤は、めっき被のPH変動を押え、均一なめっき特性を与えるために添加され、例えば、確し、結合、酢酸、カタル酸、クエン酸及びこれらのナトリウム塩或いはアンモニウム塩などを用いることができる。

錯化剤は、ニッケルイオン、コバルトイオン濃度を一定に保ち、若干のPH変化による沈融生成を抑制するために添加され、例えば、クエン酸、酢酸、乳酸、酒石酸及びこれらのナトリウム塩或いはアンモニウム塩などを用いることができる。

以上の構成を有するめっき水溶液を用いてリードフレームの表面に電解めっきを施すが、その際の電流密度、浴温等々の条件は特に制限されず、所望のNi-Co-B合金めっき組成並びに皮膜厚さを得るべく適宜決定すればよい。

また、リードフシームの材質は、通常この種の

用途に供される銅又は銅合金等を用いればよい。 (実施例)

次に本発明の実施例を示す。

# 夹施例1

リードフレーム材料として板厚 0.5 mmの煩脱酸鋼を用い、一般的なめっき前処理を施した後、以下に示すめっき条件でめっきを行って種々のめっき皮膜組成及びめっき原のめっき皮膜を得、得られた各試験片について半田接合性の比較試験を突施し、半田拡がり面積を調べた。その結果を第1表に示す。

# めっき条件1

#### 浴組成:

NISO. 6 HiO

200g/ @

C . S O . . 7 H . O

5~50g/ @

H,BO,

30g/ Q

トリメチルアミンボラン 5g/1

浴温:30℃

危流密度: 1 A/da2

#### めっき条件2

#### 浴組成:

NiSO . 6 H 2 O

200g/ g

н.во.

30 2 / 0

トリメチルアミンポラン 5g/Q

浴温:30℃

電流密度: 1 A/dm2

なお、半田接合性試験条件は以下のとおりである。

雰囲気: N . ガス (O . 濃度 1 O pp a 以下)

半田ポール: 9 0 Pb-1 0.Sn、1.5mm φ

温度:400℃に保持できるホットプレート

時間:予然10sec→半田ポールセット後、

半田を押え、30sec保持

半田接合性の判定:冷却後の半田ポールの

拡がり面積を測定

第1表に示すとおり、本発明法によれば、半田 拡がり面積の平均値が大きく、且つ最大値と最小 値との幅が小さく、安定した結果が得られた。し かし、本発明範囲外の条件による方法(Na 7~1 0)並びに比較例(Na 1 1 、 1 2)の場合には、半 田拡がり面積の平均値が小さく、しかも最大値と 最小値との幅が比較的大きく、安定性が乏しい。

【以下余白】

			,						,					
	命				本验明	新田内				本発明の	範囲外		В	(比較倒)
第 1 表	(um, )	最小值	5.2	5.3	5.5	5.3	5.1	5.0	2.7	2.6	2.5	5.6	3.7	2.5
	半田拡がり面積(1115)	最大值	6.2	7.3	7.5	7.5	7.0	7.1	5.4	5.2	5.8	5.9	6.2	4.3
		平均值	5.8	6.1	6.3	6.2	6.1	5.9	3.2	3.0	3.0	3.0	4.6	3.1
	刺っきば	(mm)	0.3	0.5	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.2	1.0	1.0
	めっき皮膜粗成(vt%)	В	2.9	*	*		2.5	2.0	2.1	2.0	2.3	2.5	2.5	0
		Co	2	10	2 6	u	3 2	48	6.2	7.5	2.6	26	0	0
		Ni	破	u			u	ė,	H	•			u	100
		æ	1	. 2	က	4	വ	9	7	80	6	10	11	1.2

### 浴組成3:

NISO4.6 H2O

50~250g/ 2

(Niイオン渡度 11~55g/l)

CoSO. 7 H. O

50~250g/ 2

(Coイオン渡度 10~52g/ &)

н,во,

10~50g/ R

トリメチルアミンボラン 1~10g/2

# 浴組成4:

NiSO4·6H<sub>2</sub>O

50~250g/ £

(Niイオン濃度 11~55g/2)

CoSO. 7 H2O

50~250g/ Q

(Coイオン漁度 10~52g/@)

н, во,

10~50g/ @

クエン酸ナトリウム

10~50g/Q

トリメチルアミンボラン 1~10g/ Q

上記めっき条件並びにめっき浴で得られためっ き材について、めっき皮膜中のNi、Co及びBの 各合有量を湿式分析方法によって確認した結果、 いずれのめっき浴を使用した場合でもNi-Co-Bの合金めっき層が形成されていることを確認し

# 実施例2

実施例1と同様のリードフレーム材料につき、 通常のめっき前処理を施した後、以下の条件でめ っき作業を実施し、Ni-Co-B合金めっき層の 組成並びにめっき折出速度を調べた。

### めっき条件

浴温:30℃

電流密度: 1~4 A/dm²

浴組成1:

NISO. 6 H.O

50~250g/ Q

(Niイオン濃度 11~55g/Q)

CoSO. 7 H. O

50~250g/ 2

(Coイオン渡度 10~52g/1)

トリメチルアミンポラン 1~10g/@

浴組成2:

スルファミン酸ニッケル 50~250g/2

(Niイオン濃度 9~45g/2)

C . S O . . 7 H . O

50~250g/ Q .

(Coイオン過度 10~52g/2)

トリメチルアミンボラン 1~10g/@

た。一例として、上記組成のメッキ浴を使用して 得られたNi-Co-B合金めっき皮膜の組成を第 2 表に示す。

また、上記組成のめっき浴1~4を使用したと きのめっき析出速度を調査した結果、いずれの場 合も電流密度が2 A/dm2で約0.4 μ/minの折出 速度を示し、電析効率90%以上の高効率を確認 した。これは従来の無電解法の3~4倍の折出速 皮である。

【以下余白】

第 2 表

		めっき浴	めっき皮膜組成比				
Na	NISO. 7H.O	CoSO4.7H2O	H,BO,	トリメチルアミンボラン	Ni	Co	В
1	200	5	30	5	残	26~27	2.9~3.4
2	π	10	3 0	5	#	31~32	2.1~2.2
3	n	3 0	3 0	5	H	62~64	2.0~2.5
4	r r	5 0	3 0	5	11	75~77	2.1~2.3
5	200	0	3 0	5	#	0~1.2	2.0~2.3

### (発明の効果)

以上詳述したように、本発明によれば、リードフレーム表面に特定成分のNi-Co-B合金金子管を成分のNi-Co-B合金金子管を成分のNi-Co-B合金会子管をので、半導体を受けるので、半導体を受けるというというとは、その製造になり、Ni-Co-B合金ののときに電解法を適用して製造できるというと対のの受力を使用することによりが可能に対しても必必の受力を対して対していると対したののを対していると対したのので、連続使用に耐きしたがあるので、生産性を著しく増大できる。

特許出願人 株式会社神戸製鋼房 代理人弁理士 中 村 尚